Searching PAJ Page 1 of 2

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 61-136312

(43) Date of publication of application: 24.06.1986

(51)Int.CI. H03H 9/25

(21)Application number: 59-258355 (71)Applicant: ALPS ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing: 06.12.1984 (72)Inventor: SONE TAKEHIKO

TAKOJIMA TAKEHIRO

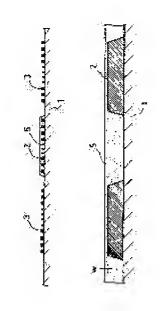
KAMIJO YOSHIMI

(54) SURFACE ACOUSTIC WAVE ELEMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent a short circuit phenomenon between electrodes of a reed-screen-shaped electrode sufficiently even by a comparatively thin insulating film, and also to reduce a resonance resistance increase rate in a high frequency by covering the reed-screen-shaped electrode part with an insulating film whose surface is flat.

CONSTITUTION: A metallic film of AI or an AI alloy, etc. is formed on a piezoelectric substrate 1, a reed-screen-shaped electrode 2 is formed by etching said film, and thereafter, covered with an insulating film 5 so as to fill up a step difference of the reed-screen-shaped electrode 2 by means of a bias sputtering method, etc., and the surface of the insulating film 5 is flattened. In this case, it



is desirable that an oxide such as SiOx, AlOx, etc., a nitride such as SiNx, TaNx, etc., or an inorganic insulating film consisting of their composite body is used as the insulating film 5. Also, a thickness of the film is set to 500Å~3,000Å. In case of <500Å, a preventing effect of a short circuit phenomenon between the electrodes is not obtained enough, and in case of exceeding 3,000°, a resonance resistance increases.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

Searching PAJ Page 2 of 2

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(9 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公開特許公報(A) 昭61-136312

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和61年(1986)6月24日

H 03 H 9/25

Z - 7328 - 5J

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

匈発明の名称 弾性表面波素子

②特 願 昭59-258355

20出 願 昭59(1984)12月6日

砂発 明 者 曽 根 竹 彦 東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルプス電気株式会社

内

砂発 明 者 蛸 島 武 広 東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルプス電気株式会社

内

⑩発 明 者 上 條 芳 省 東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルプス電気株式会社

内

⑪出 願 人 アルプス電気株式会社 東京都大田区雪谷大塚町1番7号

明細書

1 . 発明の名称

弹性表面波案子

2.特許請求の範囲

- (1) 圧電基板上にすだれ状電極を形成した弾性 表面披棄子において、前記すだれ状電極部分に絶 緑膜が被覆され、この絶緑膜の表面が平坦化され ていることを特徴とする弾性表面披棄子。
- (2) 特許請次の範囲第1 項において、前記絶縁 腹はSiOx、TaOx、AlOx、SiNx、TaNxからなる群よ り選ばれた一種または二種以上の複合体である弾 性表面被楽子。
- (3) 特許請求の範囲第1 項または第2 項において、前記絶縁膜は膜厚が 500~3000Åである弾性表面披素子。
- 3. 発明の詳細な説明

「技術分野」

本発明は遅延線、発振器、フィルタなどに適用 される弾性表面披棄子に関する。

「従来技術およびその問題点」

弾性表面被素子は、従来軍需用の特殊な用途に使用されていたが、近年FMチューナ、TV等の民生用機器にも使用され始め、にわかに脚光を浴びるようになってきた。弾性表面波素子として製造になってが多種の弾性表面波素子の特徴は、小型、軽量で、信頼性が高いとよい、最近に富むことなどである。そして、現在ではくべいらざる電子部品として量産されるに至っている。

従来の郊性表面波案子の一例を弾性表面被共振子を例として説明すると、第5 図および第8 図に示すように、圧電 携板1 の上に導電性物質 からなるすだれ状電極2 が形成されている。この 場合、圧電 基板1 は、例えば水晶、ニオブ酸リチウム、などの圧電性をもった単結晶や圧電セラミックス、あるいはガラスの表面に圧電性をもった薄膜を形成したものが使用される。また、すだれ状電極2 は、例えばアルミニウム、金などの金属を圧電 基

板1の上に蒸着後、フォトエッチングにより形成することができる。そして、このすだれ状電極2の両側に誘電体、導電体、講等からなるリッジで構成される1対の格子状反射器3、3が形成されている。

すだれ状電極2 に特定周波数の電圧を印加すると、すだれ状電極2 の間隙の圧電基板1 表面にに 界がかかり、圧電基板1 の圧電性により電 医圧 に 比 例したひずみが生じ、そのひずみが圧電基板 し の材料によって定まった音速で表面被として 状原射 は 伝搬する。この表面被は、 両偏の格子状反射器 3、3 によって反射され、再びすだれ状電極2 に 帰還して共振がなされるようになっている。

ところで、これら各種の弾性表面被案子は、第7 図に示すようなハーメチックシール4 と呼ばれる金属製容器によって封止されるのが一般的である。ハーメチックシール4 は封止性、耐触性等を考慮して、通常はニッケルメッキ等のメッキが施されている。

しかしながら、かかる従来の弾性表面披棄子に

グ液としては例えばリン酸、硝酸の混合液を用いる。そして、すだれ状電極2の上に二酸化シリコン等の絶縁膜5を例えばスパッタ蒸着により成膜する。成膜は、例えば基板温度200℃、成膜レート0.15μm/hr、Ar+02混合ガス圧3×10⁻³ Torrにて基板1を自公転しながら行なう。

 おいては、ハーメチックシール4の封止前に混入した導電性異物や、ハーメチックシール等のメッキ剝離物等がすだれ状電極に付着し、電極間短絡 現象を起すことがあった。このため、電気的インピーダンスが変化するなどの支障が生じ、弾性表面波素子の信頼性が低下し、量産を妨げていた。

そこで、本発明者らは、すだれ状電極部分に絶縁膜を被覆することにより、ハーメチックシールのメッキ剥離物やその他の導電性異物による電極間短絡現象を防止できることを見出し、既に特許出頭した。

第8 図にはかかる弾性表面披棄子の一例が示されている。すなわち、水晶基板等の圧電基板 1 の上に A1等の金属を例えばスパッタ蒸着により、成膜した後、通常の提式エッチング法により、すだれ状電極 2 および反射器 3 を形成する。この場合、金属の膜厚は、例えば 90 MHz 帯の弾性表面披棄子では 1 μ = 程度とされる。また、エッチン案子では 0.15 μ = 程度とされる。また、エッチン

はUHF 帯では共振抵抗の増加を無視できなくなる。

「発明の目的」

本発明の目的は、ハーメチックシールのメッキ 対験物やその他の導電性異物による電極間短絡現 象を防止でき、かつ、高周波の場合にも共振抵抗 の増加を低く抑えることができるようにした弾性 表面波楽子を提供することにある。

「発明の構成」

本発明による弾性表面披案子は、すだれ状電極部分に絶縁膜が被覆され、この絶縁膜の表面が平 坦化されている

本発明は、第8 図に示した弾性表面披素子の問題点について検討し、これをさらに改良したものである。すなわち、第8 図に示した弾性表面披素子では、第9 図に示すように、すだれ状電極2 がエッチングにより圧電基板1 から突出した大変をなるので、これに絶縁膜5 をスパッタ蒸送とのなるの方法で被覆したとき、絶縁限5 は実際には図示の如く凹凸状態となる。このため、例えば図

中A で示す部分においては、絶縁膜5 の膜厚が薄くなり、さらにパターンサイド面の平滑性の影響をうけ、電極間短絡現象の防止効果が弱められるのである。

本発明による弾性表面被素子は、例えば第1日図による弾性表面被素子は、圧電塩取1上れるように、圧電塩し、これが電塩を形成したたを、大力には、大力に変化が変化が、では、大力に変化ができる。となり、な絶縁を変化があるようには、よりでは、大力に変化がある。となり、なり、な絶縁を変化がある。となり、なり、なり、な絶縁を変化がある。となり、なり、ないの弾性があるようになり、がないの弾性があるようになり、がないの弾性があるようになり、がは、がないの弾性がある。となり、なり、なりになり、がないがない。

本発明の好ましい態様によれば、絶縁膜5 としては、SiOx、TaOx、AlOx等の酸化物、SiMx、TaMx

そして、第1 図および第2 図に示す弾性表面披 素子を、二酸化シリコンからなる絶縁膜5 の膜厚 を 500 A、1000 A、2000 A、3000 Aと変えて製造 し、それぞれについて上述した方法により直流抵 抗不良率を測定すると共に、共振抵抗増加率を測 定した。その結果を第4 図に示す。なお、この弾 等の窒化物、あるいはそれらの複合体からなる無 機絶縁膜が使用される。

本発明のさらに好ましい態様によれば、絶縁膜5 は膜厚が 500~3000人とされる。絶縁膜5 の膜厚が 500人未満では電極間短絡現象の防止効果が充分に得られにくくなり、3000人を超えると共振抵抗が増大する傾向となる。

「発明の実施例」

実施例

銀面研磨を施した水晶基板を圧電基板1 とし、その上にA1を膜厚2000Aとなるようにスパッタ蒸着した。次いで、すだれ状電極部2 および反射器3 を通常の湿式フォトエッチング法により形成成した。さらにその上に、二酸化シリコンを基板加熱温度200 ℃、成膜レート0.5 μm/hr、Arガス圧3×10-3 Torr、パイアス電圧-300Vにてパイアススパッタ蒸着した。そして、すだれ状電極部2以外の二酸化シリコンを除去し、絶縁膜5 を形成した。こうして、第1 図および第2 図に示すような構造を有する弾性表面被案子を製造した。

性表面披案子は、800MHz帯のものである。第4 図から、この弾性要面披案子は、絶縁膜5 の膜厚が1000人で擬似導電性異物8 による直流抵抗不良率が零になり、その時点における共振抵抗増加率も平均で5 %、最大で10%であることがわかる。

なお、絶縁膜5の材質をTaOx、AlOx、SiNx、TaNxに変えて行なっても同様な結果が得られた。

比較例

水晶基板からなる圧電基板1の上にA1をスパッタ蒸着した後、通常の温式エッチング法により、すだれ状電極2 および反射器3 を形成した。この場合、A1の膜厚は、90MHz帯の弾性表面被素子では2000 人の厚さとした。また、エッチング液はリンと酸、硝酸の混合液を用いた。次に、二酸化シリコンを基板温度200℃、成膜レート0.15μ■/hr、Ar+0。混合ガスで全圧3 ×10⁻³ Torrにて基板1 を自以供しながらスパッタ蒸着した。そして、すだれ状電

膜5 を形成した。こうして、第8 図および第9 図 に示す弾性表面披素子を製造した。この弾性表面 披案子を、二酸化シリコンからなる絶縁膜5 の膜 厚を1000点、2000点、3000点と変えて製造し、そ れぞれについて上述した方法により直流抵抗不良 率および共振抵抗増加率を測定した。その結果を 第10図および第11図に示す。第10図は30MHz 帯の 弾性表面披素子(Al 膜厚10000 A) の場合であ り、第11図は800MHz帯の弾性表面披案子(A! 膜厚 2000A) の場合である。第10図に示すように、90 NHz 帯では、絶縁膜5 の膜厚が2000Åで導電性異 物 8 による直流抵抗不良率が零になり、その時点 の共振抵抗増加率は最大でも10%程度であるから 充分に実用的である。しかしながら、第11図に示 すように、600MHz帯では、絶縁膜5 の膜厚が2000 よのとき、共振抵抗増加率が最大25%程度と大き くなり、かつ、パラツキも増大して生産性が悪く なることがわかる。

「発明の効果」

以上説明したように、木発明によれば、すだれ

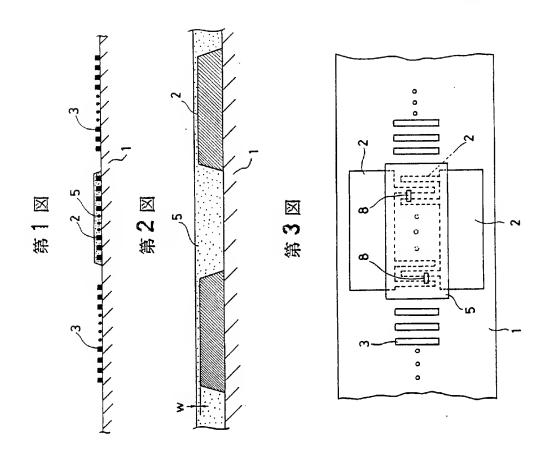
メチックシールで封止した製品形態を示す斜視 図、第8 図は本発明外の弾性表面披棄子の一例を示す断面図、第8 図は同弾性表面披棄子の部分拡大断面図、第10図は同弾性表面披棄子の30MHz における直流抵抗不良率および共振抵抗増加率を示す図表、第11図は同弾性表面披棄子の800MHzにおける直流抵抗不良率および共振抵抗増加率を示す図表である。

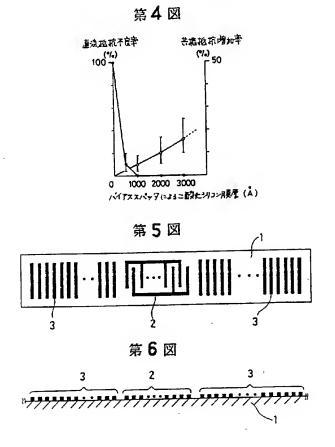
図中、1 は圧電蓋板、2 はすだれ状電極、3 は 反射器、5 は絶縁膜である。

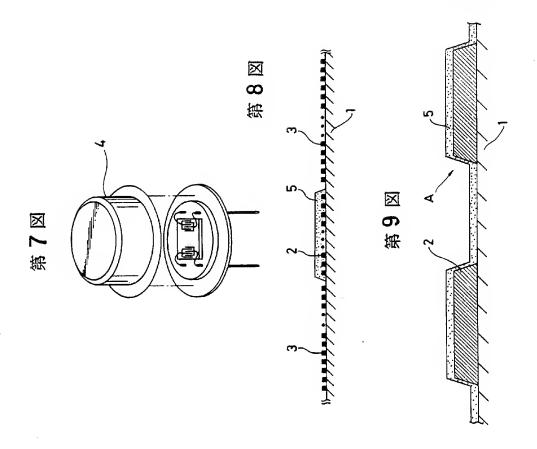
特許出願人 アルブス電気株式会社 代表者 片岡勝太郎 状電極部分に絶縁膜が被覆され、この絶縁膜が被覆され、この絶縁膜が被覆され、この絶縁腱膜が被で、比較的絶縁、現の電極間短絡の電極間短絡の電極間短いったが、絶縁膜を薄くすることによいなと、絶縁腫を薄ができる。 また、上記のようにすれ、弾性を放ったといることを積めてすることを積めてより、ができる。 をできるの作業を簡略しては検査等の作業を簡略に、 製造さる・

4. 図面の簡単な説明

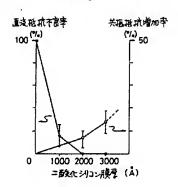
第1 図は本発明による弾性表面被素子の一実施例を示す断面図、第2 図は同弾性表面被素子の子子のおける大断面図、第3 図は電極間短絡現象を調めための試験方法を示す平面図、第4 図は本発明のよる発性表面被案子の直流抵抗不良率およよび共動を表示す図表、第5 図は従来の弾性表面被素子の断面図、第7 図は弾性表面被案子をハー







第10図



第11図

